

EG211芯片用户手册

内置FG频率输出的二相无刷风扇
驱动芯片

版本变更记录

版本号	日期	描述
V1.0	2011 年 10 月 11 日	EG211 用户手册初稿

目录

1. 特点	4
2. 描述	4
3. 应用领域	4
4. 引脚	5
4.1. 引脚定义	5
4.2. 引脚描述	5
5. 结构框图	6
6. 典型应用电路	6
7. 电气特性	7
7.1 极限参数	7
7.2 典型参数	8
7.3 测试电路	9
7.4 磁电参数	9
7.5 磁场方向工作参数	11
8. 封装尺寸	12

EG211 芯片用户手册 V1.0

1. 特点

- 内置霍尔传感器和输出驱动
- 较宽的电压工作范围:3.5V 至 20V
- 输出能力强: 可持续接纳 400mA 电流
- 静态电流小于 5mA
- 内置 FG 频率输出
- 采用较小的 T0-94 封装

2. 描述

EG211 芯片内部集成了霍尔感应器、基准电压、前置放大器、施密特比较器以及互补集电极开路输出(D0、DOB 和 FG)，主要用于电子转换的二相无刷直流风扇和无刷直流马达。

EG211 内带集电极开路 FG 频率信号输出，能检测风扇的转速来提供相应的方波信号输出。

当磁通密度(B)大于工作电(Bop)，D0 开启输出低电平，同时 DOB 和 FG 关闭输出高电平。两个输出管脚的状态会一直保持到 B 低于释放点 (Brp)，这时 D0、DOB 和 FG 改变各自的输出状态。

3. 应用领域

- | | |
|-------------|-------------|
| ■ 双线圈无刷直流风扇 | ■ 双线圈无刷直流电机 |
| ■ 转速计 | ■ 速度测量 |

4. 引脚

4.1. 引脚定义

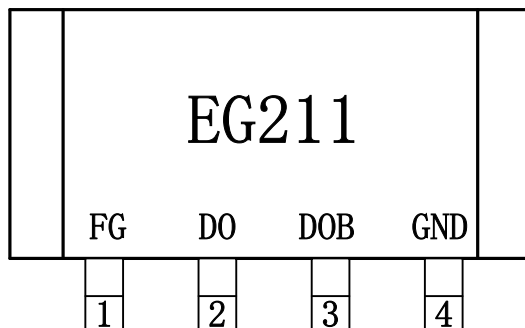


图 4-1. EG211 管脚定义

4.2. 引脚描述

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	FG	O	频率信号输出
2	DO	O	驱动输出 1 脚/电源
3	DOB	O	驱动输出 2 脚/电源
4	GND	GND	芯片的地端

5. 结构框图

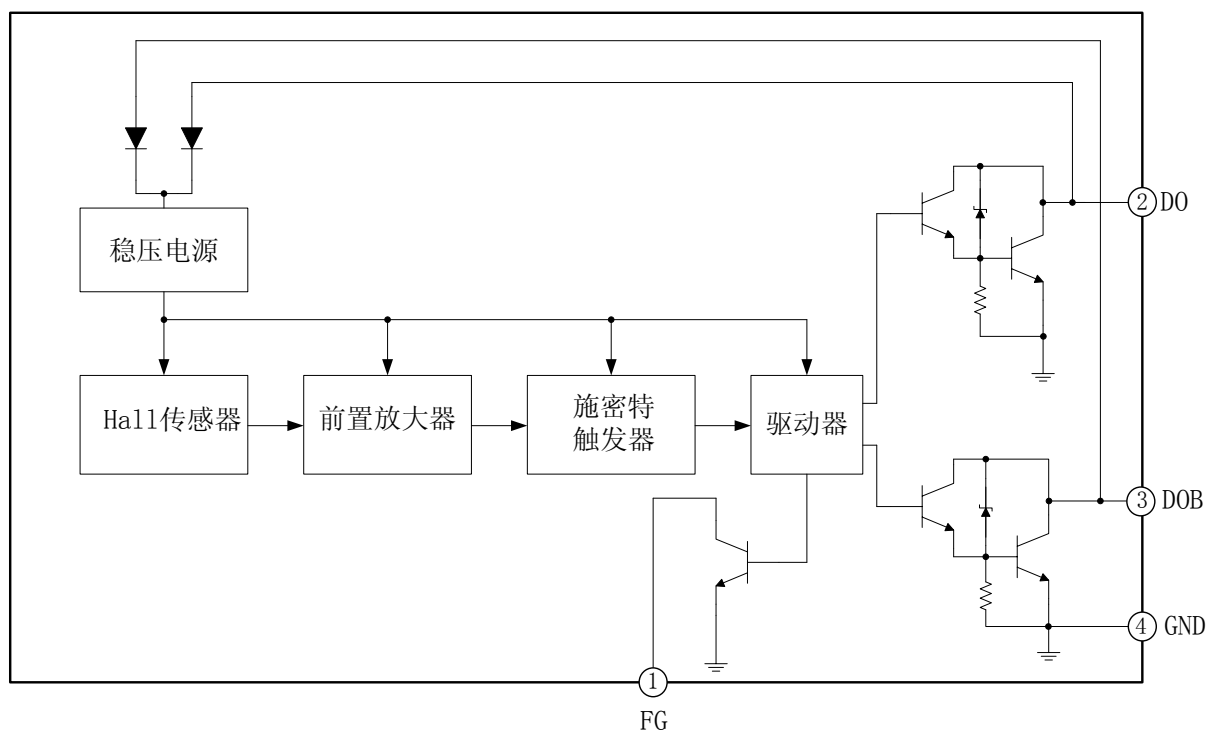


图 5-1. EG211 结构框图

6. 典型应用电路

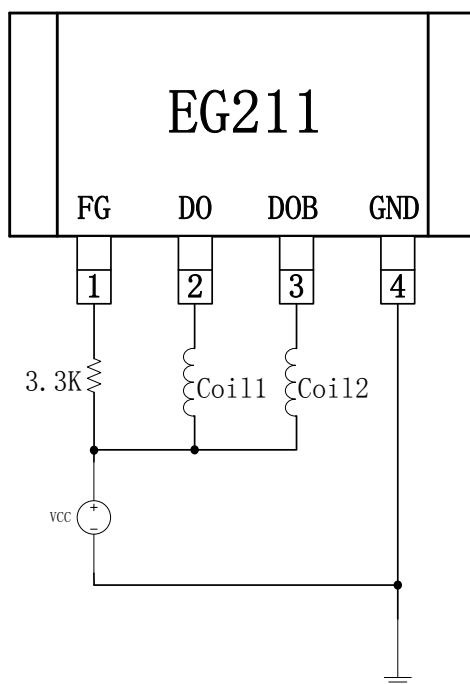


图 6-1. EG211 典型应用电路图

7. 电气特性

7.1 极限参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 条件下

符号	参数名称		测试条件	最小	最大	单位
Vcc	电源输入端		Vcc 引脚相对 GND 的电压	-0.3	35	V
B	磁通密度		—	无限制		G
I _{OUT}	输出电流	连续电流	—	—	400	mA
		峰值电流	—	—	600	mA
I _{FG}	FG 电流		—	—	20	mA
T _A	环境温度		—	-45	85	℃
T _{str}	储存温度		—	-65	125	℃
T _L	焊接温度		$T \leq 10\text{S}$	—	300	℃
P _{tot}	功率消耗		—	—	550	mW

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=12\text{V}$

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{CC}	工作电压	V_{CC} 端输入电压	3.5		20	V
I_{CC}	静态电流	负载开路	-	4	7	mA
$V_{CE(sat)}$	输出管饱和压降	$B>150\text{Gauss}$, $V_{CC}=3.5\text{V}$, $V_{DOB}=V_{CC}$, $I_{DO}=100\text{mA}$ (or $B<-150\text{Gauss}$, $V_{CC}=3.5\text{V}$, $V_{DO}=V_{CC}$, $I_{DOB}=100\text{mA}$)	-	0.8	1.0	V
		$B>150\text{Gauss}$, $V_{CC}=12\text{V}$, $V_{DOB}=V_{CC}$, $I_{DO}=400\text{mA}$ (or $B<-150\text{Gauss}$, $V_{CC}=12\text{V}$, $V_{DO}=V_{CC}$, $I_{DOB}=400\text{mA}$)	-	1.0	1.2	V
I_{CEX}	输出漏电流	$V_{CC}=12\text{V}$, $V_{CE}=12\text{V}$	-	<0.1	10	μA
$I_{FG(sat)}$	FG 饱和压降	$B<-150\text{Gauss}$, $V_{DO}=V_{CC}$, $I_{FG}=20\text{mA}$	-	0.35	0.6	V
I_{FGX}	FG 漏电流	$B>150\text{Gauss}$, $V_{CC}=12\text{V}$, $V_{DOB}=V_{CC}$ $V_{FG}=20\text{V}$	-	0.1	10	μA
t_r	输出上升时间	$R_L=1\text{K}\Omega$, $C_L=20\text{pF}$	-	1.5	5	μS
t_f	输出下降时间	$R_L=1\text{K}\Omega$, $C_L=20\text{pF}$	-	0.1	1	μS
Δt	转换时间差	$R_L=1\text{K}\Omega$, $C_L=20\text{pF}$	-	5	10	μS
V_Z	输出嵌位电压	-	-	50	-	V

7.3 测试电路

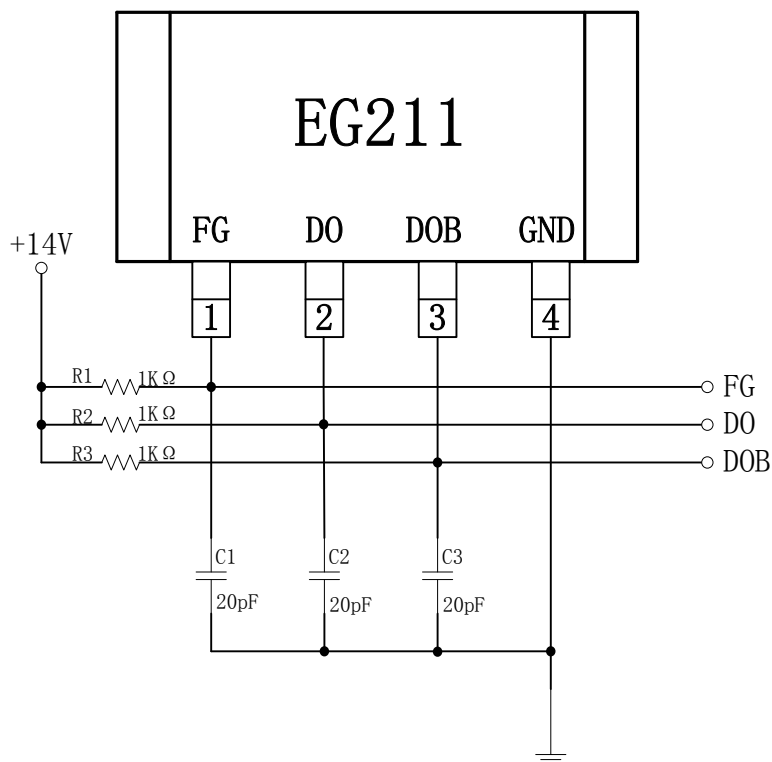


图 7-3. EG211 测试线路图

7.4 磁电参数

A 级

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
Bop	翻转点	使用高斯计测量 S 极穿出 Marking 面的磁通量密度 B	-	-	50	Gauss
Brp	释放点	使用高斯计测量 S 极穿入 Marking 面的磁通量密度 B	-50	-	0	Gauss
Bhys	磁滞宽度	使用高斯计测量穿入和穿出的磁通量密度 B	-	80	100	Gauss

B 级

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
Bop	翻转点	使用高斯计测量 S 极穿出 Marking 面的磁通量密度 B	-	-	70	Gauss
Brp	释放点	使用高斯计测量 S 极穿入 Marking 面的磁通量密度 B	-70	-	-	Gauss
Bhys	磁滞宽度	使用高斯计测量穿入和穿出的磁通量密度 B	-	80	100	Gauss

C 级

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
Bop	翻转点	使用高斯计测量 S 极穿出 Marking 面的磁通量密度 B	-	-	90	Gauss
Brp	释放点	使用高斯计测量 S 极穿入 Marking 面的磁通量密度 B	-90	-	-	Gauss
Bhys	磁滞宽度	使用高斯计测量穿入和穿出的磁通量密度 B	-	80	100	Gauss

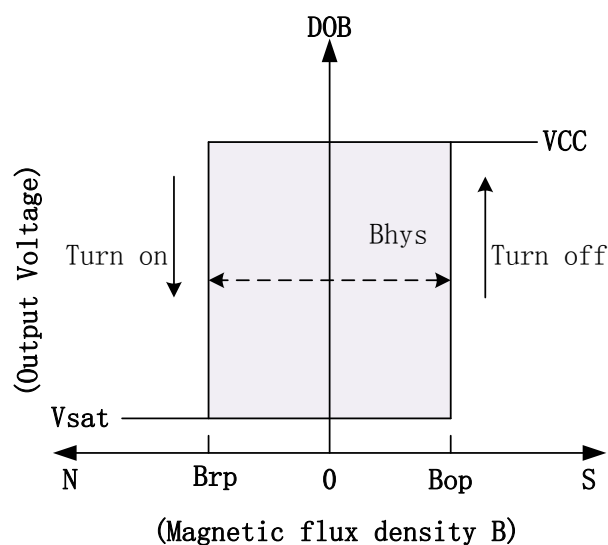
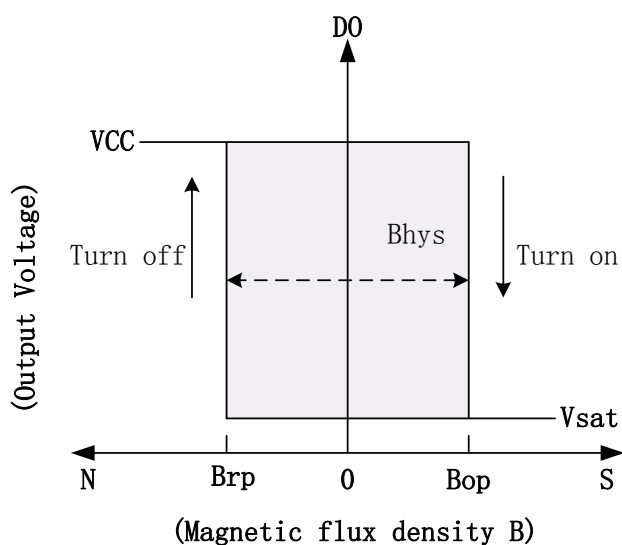


图 7-4a. EG211 的 2 脚 DO 输出磁电翻转特性

图 7-4b. EG211 的 3 脚 DOB 输出磁电翻转特性

当磁通量密度 B 大于翻转点 Bop 时, DO 开启为低电平如图 7-4a 右半轴, DOB 关断为高电平如图 7-4b 右半轴。当磁通量密度 B 小于释放点 Brp 时, DO 关断为高电平如图 7-4a 左半轴, DOB 开启为低电平如图 7-4b 左半轴。

7.5 磁场方向工作参数

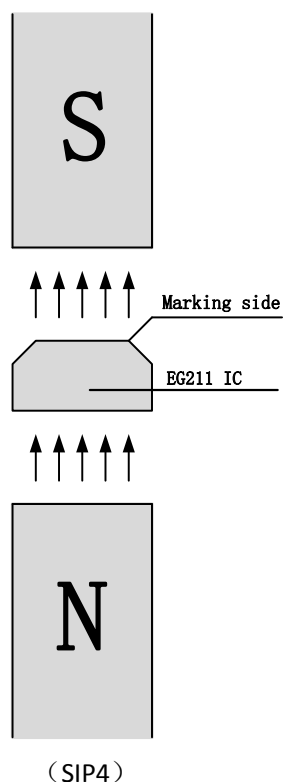


图 7-5a. 磁场 S 极穿出 EG211 Marking 面

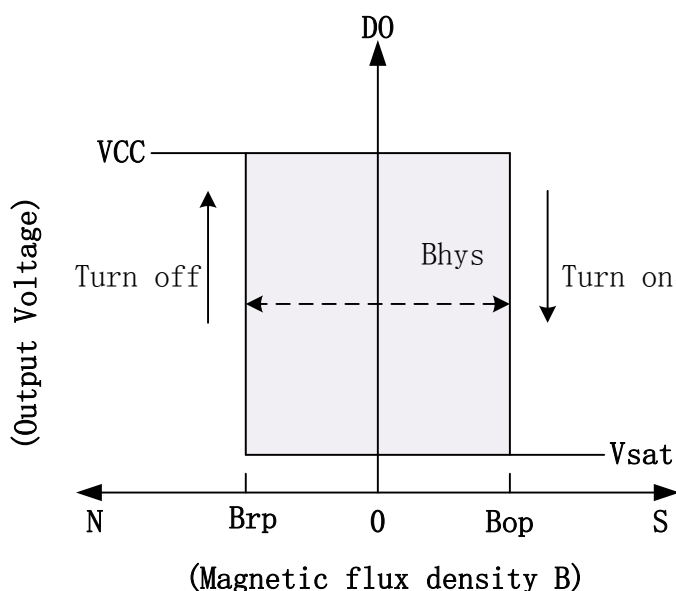


图 7-5b. EG211 的 2 脚 DO 输出磁电翻转特性

当磁场 S 极穿出 EG211 芯片的 Marking 面或磁场 N 极穿入 EG211 的背面时如图 7-5a，并且磁通量密度 B 大于翻转点 B_{op} 时，DO 就开启为低电平如图 7-5b，当磁通量密度 B 小于释放点 B_{rp} 时，DO 关断为高电平如图 7-5b。

